



8N4QV01KG-0119CDI

Număr parc	8N4QV01KG-0119CDI	Statutul RoHS	RoHS neconformă
Producator / Marca	Renesas Electronics Corporation	Starea stocului	5031 pcs stock
Descriere produs	IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	FemtoClock® NG Ordering Guide.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de 8N4QV01KG-0119CDI

Tensiune - Aprovizionare	3.135V ~ 3.465V	Tip	VCXO
Pachetul dispozitivului furnizor	10-CLCC (7x5)	Serie	FemtoClock® NG
Pachet / Caz	10-CLCC	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C	Tipul de montare	Surface Mount
Frecvență	533MHz, 400MHz, 350MHz, 200MHz	Curent - Ofertă	160 mA
Numara	-	Numărul produsului de bază	8N4QV01

Vești înrudite



2023/07/4
Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/08/11
Camelele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/07/21
Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/19
Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/08/21
Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/03/15
Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/08/22
Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/07/4
SOC-urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

2023/08/23
Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/09/18
Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/12
Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/07/28
Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare